

Curso: Metrologia, instrumentação e qualidade industrial

Regime: Pós-laboral

Local: Campus

Ano: 1.º

	07/fev	08/fev	09/fev	10/fev	11/fev	12/fev	13/fev	14/fev	15/fev	16/fev	17/fev	18/fev	19/fev	20/fev	21/fev	22/fev	23/fev	24/fev	25/fev	26/fev
18H30/20H30	TIA			EST					SGQ			FF					EO			
21H00/23H00																			IT	

Ano: 2.º

	31/jan	01/fev	02/fev	03/fev	04/fev	05/fev	06/fev	07/fev	08/fev	09/fev	10/fev	11/fev	12/fev	13/fev
18H30/20H30	ALEC		MTH		MD			METF		MFMP		PL		
21H00/23H00														

1.º ano

TIA	Tecnologias de informação avançadas
SGQ	Sistema de gestão da qualidade
FF	Fundamentos de física
EST	Estatística
EO	Estrutura organizacional
IT	Inglês técnico

sala

6 ESD

2.º ano

ALEC	Acreditação de laboratórios de ensaio e calibração
MFMP	Metrologia de forças/ massa/ pressão
MTH	Metrologia de temperaturas/humidade
MD	Metrologia dimensional
METF	Metrologia elétrica/ tempo/ frequência
PL	Programação laboratorial

sala

LIM(EST)
LIM(EST)